グラフェンの原子スケール剥離の力分光のシミュレーション

Simulation of Force Spectroscopy of Atomic-Scale Peeling of Graphene

電通大院基盤理工¹0岡本 遼路¹,佐々木 成朗¹

The Univ. of Electro-Commun.¹, °Ryoji Okamoto¹, Naruo Sasaki²

E-mail: ryoji.okamoto@uec.ac.jp

1. はじめに

グラフェンは非常に優れた機械的・電気的特性を有しており,注目されている層状物質のひと つである. グラフェンの機械的特性が顕著に現れる現象として,グラファイト基板表面に吸着し たグラフェンシートを引き剥がす剥離現象の研究が理論^[1]と実験^[2]の両方から進められてきた. し かし,これまでの分子力学シミュレーションによる理論的研究では,実験で用いられる原子間力 顕微鏡 (AFM)の効果が考慮されておらず,また,剥離されるグラフェンのサイズも実験で用い られるグラフェンに比べて非常に小さいため,シミュレーションの結果と剥離実験の結果の直接 的な比較はできなかった.そこで本研究では,AFM 測定と直接比較するため,凝着特性に注目し たモデル化を行い,グラフェンの剥離過程のメカニズムを調べた.

2. モデル・計算手法

まず, グラフェンの原子スケール剥離をシンプ ルなモデルで記述した.引き剥がすグラフェンシ ートの対称性を利用して, シートから炭素原子の ジグザグ鎖を取り出し (Fig.1(a)), それを xz 平 面に射影した鎖状構造 (atom-spring model) でモ デル化した.一方,計算時間を短縮するため,凝 着特性に注目して, グラファイト基板を摩擦のな い連続体シートでモデル化した (Fig.1(b)).次に, 上述のグラフェン剥離の理論モデル (Fig.1(b)) の一部の原子に,調和ばねを接続して AFM の探 針とカンチレバーの効果を導入した (Fig.2).

3. 結果·考察

まず,過去の理論的研究^{III}で扱われたのと同じ グラフェンの剥離を今回のモデルを用いて計算 すると,剥離過程のグラフェンの xz 面内の形状 と鉛直力曲線を非常によく再現でき,本モデルの 妥当性を確認できた(Fig.3).次に,AFMの効果 を導入し,シートサイズの増加にともなう剥離特 性の分光データの変化を議論した. 参考文献



Fig.1: Schematic illustration of the model (a) in the previous simulation and (b) in this study.



Fig.2: Schematic illustration of the model including effective AFM spring.



Fig.3: Vertical force-distance curves calculated by using (a) this model and (b) previous simulation.

[1] N. Sasaki, H. Okamoto, N. Itamura, and K. Miura, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 8, 105 (2010).
[2] M. Ishikawa, N. Sasaki, and K. Miura et al., Appl. Phys. Exp. 5, 065102 (2012).